

Curso

2018-2019

Guía Docente del Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas

Fecha de actualización: 05/07/2018



Facultad de Ciencias Físicas.
Universidad Complutense de Madrid

Contenido

1.	Presentación	2
2.	Requisitos de acceso y criterios de admisión	3
3.	Estructura del Plan de Estudios	5
3.1.	Estructura general	5
3.2.	Asignaturas del Plan de Estudios	9
3.3.	Prácticas en Empresa	9
3.4.	Trabajo de Fin de Máster	10
4.	Fichas de las Asignaturas	11
	Dispositivos Fotónicos	11
	Medidas Electrónicas de Precisión	14
	Programación de Nodos Sensores para Internet de las Cosas	18
	Procesado Óptico y Digital de Señales e Imágenes	22
	Diseño de Circuitos Integrados	26
	Compatibilidad Electromagnética: Análisis, Diseño y Normativas	30
	Robótica y Mecatrónica	33
	Láseres y Metrología Óptica	37
	Prácticas en Empresa	40
	Trabajo Fin de Máster	42
5.	Reconocimiento de Créditos	45
6.	Coordinación y Control de Calidad del Máster	45
7.	Cuadros Horarios	46
8.	Calendario Académico	47
ANEXO.	Enlaces de interés	49

1. Presentación

La implantación de nuevas tecnologías es esencial para el progreso de las sociedades. Sin duda estamos en la actualidad en una época de cambios tecnológicos sucesivos y en progresiva aceleración que están modificando los modos de vida en las sociedades tecnológicamente avanzadas.

La mayor parte de los dispositivos, productos, máquinas, procesos y sistemas actuales requieren del uso de tecnologías tales como el uso de sensores, actuadores, controladores, microprocesadores, óptica, software, comunicaciones, etc. Esto implica que la actual tecnología de diseño de dispositivos y sistemas requiere la integración de partes ópticas, mecánicas y electrónicas. Existen infinidad de ejemplos a este respecto, desde elementos de consumo (cámaras fotográficas y de vídeo, telefonía, televisión, proyectores, lectores de código de barras, impresoras, sistemas de registro de información, etc.) y en sectores industriales y equipamiento científico (aviación y aeroespacial, máquina-herramienta, sistemas robotizados, láseres industriales, instrumentación médica, telescopios, "remote sensing", sistemas de comunicaciones por fibra óptica, sistemas de seguridad avanzada, microscopios AFM y confocal, etc.)

Es en este ámbito donde se enmarca el Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas (MNTEF), que presenta un carácter aplicado y está dirigido a una audiencia amplia que desee mejorar sus conocimientos en el ámbito de las aplicaciones tecnológicas y/o científicas de la Electrónica y la Fotónica.

Los **objetivos fundamentales** del Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas son:

- Preparar profesionales para el trabajo en las nuevas áreas tecnológicas relacionadas con la Física, tanto en la investigación y desarrollo como en la producción, mediante la formación en competencias específicas de las áreas de la instrumentación, la óptica, la electrónica, los microsistemas y la nanotecnología, y en competencias transversales relacionadas con el trabajo profesional.
- Ofrecer a estudiantes graduados una formación altamente profesionalizante que les permita un mejor acceso al mercado de las nuevas tecnologías, con gran demanda tanto a nivel local como internacional.
- Ofrecer al mundo profesional una vía para ampliar sus conocimientos en los aspectos más relevantes de la electrónica y la fotónica.
- Sentar, en los alumnos interesados en la realización de una tesis doctoral, las bases necesarias para su integración en las líneas de trabajo de los Departamentos de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica, Óptica y Arquitectura de Computadores y Automática.
- Promover el espíritu emprendedor así como la investigación y el desarrollo tecnológico.

Para conseguir estos objetivos se propone un Máster, basado en un grupo de asignaturas obligatorias básicas, un grupo de asignaturas optativas de carácter avanzado en el que se realicen distintas prácticas que corresponden a contenidos de las asignaturas cursadas por los alumnos y unas Prácticas Externas en empresas, obligatorias, que refuerzan el **carácter profesionalizante del Máster**.

2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Para solicitar admisión a las enseñanzas de máster será necesario encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (título de grado o equivalente, título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o título de Diplomado o Ingeniero Técnico).
- b) Estar en posesión de un título expedido por una institución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que faculte en el país de expedición para acceder a las enseñanzas de máster.
- c) Los titulados de sistemas educativos ajenos al EEES podrán solicitar admisión sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por parte de esta Universidad de que estos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de postgrado.

Dicho título universitario deberá contener conocimientos previos de Óptica, Electrónica, Control Automático y Programación con un nivel similar al que se adquiere en el grado en Físicas. En el caso de titulados que no cumplan este requisito, la comisión coordinadora del máster decidirá sobre la conveniencia o no de admitirlos al máster.

El idioma oficial del máster es el español, pero los alumnos deben estar preparados para recibir puntualmente charlas o seminarios en inglés. También deben ser capaces de leer con facilidad literatura en inglés.

Siguiendo las indicaciones del BOUC de 17 de mayo de 2016, los estudiantes extranjeros que deseen cursar estudios de grado o posgrado en español en la UCM deberán acreditar un nivel de competencia que les permita completar sus estudios de manera satisfactoria. El nivel B2 en español se considera el adecuado para cursar materias académicas a nivel universitario. Con el fin de alcanzar los niveles necesarios, el CCEE imparte cursos de nivelación, actúa como centro examinador de las pruebas oficiales DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) y, en el futuro, lo será del SIELE (Servicio internacional de evaluación de la lengua española).

El proceso de admisión lo llevará a cabo la Comisión coordinadora del Máster. La comisión baremará a los candidatos teniendo en cuenta los conocimientos previos de Óptica, Electrónica, Control Automático y Programación con un nivel similar a los adquiridos en el Grado en Física así como el expediente académico de los candidatos. Si fuera necesario, dicha Comisión recomendará a cada alumno, a la vista de su expediente, ampliar sus conocimientos en una u otra materia. Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, para un aprovechamiento óptimo de este Máster, se recomienda que el alumno tenga conocimientos previos de óptica, electrónica, control automático y programación con un nivel similar a los adquiridos en el Grado en Físicas. La Comisión Coordinadora del Máster, a la vista del historial académico de los candidatos, podría recomendar cursar, a alguno de los candidatos, alguna de las siguientes asignaturas: Fotónica, Electrónica Física, Instrumentación Electrónica, Electrónica Analógica y Digital, Dispositivos de Instrumentación Óptica, Dispositivos Electrónicos y Nanoelectrónica, Sistemas Dinámicos y Realimentación, todas ellas pertenecientes al grado en Física (itinerario de Física Aplicada) de la UCM. La metodología, actividades formativas y criterios de evaluación de estas asignaturas serán las que corresponden al grado de Física.

Los criterios de valoración que serán utilizados por la Comisión del Máster en el proceso de admisión, en caso de que la demanda supere a la oferta, serán:

- Expediente académico en la titulación de acceso: hasta 60 puntos.
- Curriculum vitae: hasta 20 puntos.
- Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa: hasta 20 puntos.

3. Estructura del Plan de Estudios

3.1. Estructura general

El presente Plan de Estudios está estructurado en módulos (unidades organizativas que incluyen una o varias materias), materias (unidades disciplinares que incluyen una o varias asignaturas) y asignaturas.

El Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas se organiza en un curso académico, desglosado en 2 semestres. Cada semestre tiene 30 créditos ECTS para el estudiante (se ha supuesto que 1 ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante).

Las enseñanzas se estructuran en 4 módulos: un primer módulo de carácter obligatorio de formación básica que se cursa en el primer semestre, un módulo de carácter optativo con asignaturas de electrónica y fotónica que constituye el núcleo de la titulación, un módulo de prácticas externas en empresa de carácter obligatorio y un último módulo de carácter obligatorio que es el Trabajo Fin de Master.

En el presente curso se deberán cursar las cuatro asignaturas optativas ofertadas.

A continuación se describen brevemente los diferentes módulos:

- **Módulo de Formación Básica: Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas** (obligatorio, 24 ECTS). Se cursa durante el primer semestre. Las asignaturas obligatorias incluidas en este módulo proporcionan los conocimientos necesarios en Electrónica, Fotónica, Sistemas y Señales para poder abordar los módulos más avanzados del siguiente semestre. Las materias y asignaturas de este módulo se muestran en la siguiente tabla:

Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas (Obligatorio)			
Materia	Asignatura	ECTS	Semestre
Fotónica	Dispositivos Fotónicos	6	S1
Electrónica	Medidas Electrónicas de Precisión	6	S1
Sistemas	Programación de Nodos Sensores para Internet de las Cosas	6	S1
Señales	Procesado Óptico y Digital de Señales e Imágenes	6	S1
Total:		24	

- **Módulo Optativo: Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas.** El alumno tendrá que cursar 24 ECTS, por lo que necesariamente deberá cursar las 4 asignaturas ofertadas en el presente curso. Se imparte durante el primer y segundo semestre. Las asignaturas de este módulo que se ofertarán en el presente curso se muestran en la siguiente tabla:

Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas (Optativo)			
Tecnología Electrónica (TE)	ECTS	Tecnología Fotónica (TF)	ECTS
Diseño de Circuitos Integrados	6	Láseres y Metrología Óptica	6
Compatibilidad Electromagnética: Análisis, Diseño y Normativas	6		
Robótica y Mecatrónica	6		

Para obtener el título el alumno deberá cursar estas cuatro asignaturas.

- **Módulo de Prácticas Externas en Empresa** (obligatorio, 6 ECTS). En este módulo el estudiante deberá adquirir experiencia en el mundo laboral y mostrar su capacidad para aplicar las habilidades y competencias adquiridas.
- **Módulo de Trabajo Fin de Máster** (obligatorio, 6 ECTS), donde el estudiante deberá mostrar su capacidad para aplicar las habilidades y competencias adquiridas durante los estudios del Master.

La planificación temporal, esquemáticamente, sería:

Semestre 1	Fotónica (6 ECTS)	Electrónica (6 ECTS)	Sistemas (6 ECTS)	Señales (6 ECTS)	Optativa TE 1 (6 ECTS)
Semestre 2	Optativa TE 2 (6 ECTS)	Optativa TE 3 (6 ECTS)	Optativa TF 1 (6 ECTS)	Prácticas en Empresa (6 ECTS)	Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

En la siguiente tabla se indica en qué materias se adquieren las diferentes competencias generales y específicas (disciplinares y profesionales) del Máster:

MATERIA	COMPETENCIAS GENERALES					COMPETENCIAS ESPECÍFICAS																	
	CG1	CG2	CG3	CG4	CG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TFM	
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA																							
Electrónica	X	X	X	X	X		X	X		X	X				X					X	X	X	
Fotónica	X	X	X	X	X	X	X			X	X												
Sistemas	X	X	X	X	X								X	X									
Señales	X	X	X	X	X											X	X	X					
MÓDULO OPTATIVO																							
Tecnología Electrónica	X	X	X	X	X			X	X														

Tecnología Fotónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X			
MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESA																						
Prácticas en Empresa	X	X	X	X	X				X									X	X			
MÓDULO DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER																						
Trabajo Fin de Máster	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X				X

Las Competencias Básicas del Máster son la siguientes:

- CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias, dado su carácter básico, se adquieren en todas las asignaturas del máster.

Las competencias transversales del máster son:

- CT1.- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico, la capacidad de análisis y de síntesis y el pensamiento científico y sistémico.
- CT2.- Trabajar de forma autónoma y saber desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- CT3.- Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. Trabajar de forma organizada.
- CT4.- Capacidad para prevenir y solucionar problemas, adaptándose a situaciones imprevistas y tomando decisiones propias.
- CT5.- Capacidad para trabajar en entornos complejos o inciertos y con recursos limitados.
- CT6.- Evaluar de forma crítica el trabajo realizado.
- CT7.- Capacidad para trabajar cooperativamente asumiendo y respetando el rol de los diversos miembros del equipo, así como los distintos niveles de dependencia del mismo.
- CT8.- Adaptarse a entornos multidisciplinarios e internacionales.

CT9.- Comunicar eficientemente de forma oral y/o escrita conocimientos, resultados y habilidades, tanto en entornos profesionales como ante públicos no expertos.

CT10.- Utilizar el inglés como idioma de comunicación y relación profesional de referencia.

Estas competencias transversales se adquieren en todas las materias del máster, exceptuando las Prácticas en Empresa y el Trabajo Fin de Máster.

Las Competencias Generales del Máster son:

CG1.- Capacidad de análisis, de síntesis y de razonamiento crítico.

CG2.- Capacidad de organización y planificación

CG3.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG5.- Capacidad de gestión de la información y de realizar y dirigir proyectos

CG10.- Capacidad para realizar contribuciones mediante la investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento y que merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CG11.- Capacidad de fomentar tanto en contextos académicos como profesionales el avance tecnológico, social o cultural en una sociedad basada en el conocimiento.

Estas competencias generales se adquieren en todas las materias del máster,

Las Competencias Específicas del Máster son:

CE1.- Capacidad para comprensión sistemática de las distintas disciplinas involucradas en la fotónica y de los distintos métodos de investigación y habilidades relacionados con dicho campo.

CE2.- Entender el proceso de diseño de dispositivos electrónicos y fotónicos atendiendo a sus respectivas propiedades electrónicas y ópticas.

CE3.- Diseñar experimentos científicos en el ámbito de la electrónica, optoelectrónica y fotónica.

CE4.- Elaborar y defender en público trabajos científicos en el ámbito de la electrónica de la óptica aplicada y de la fotónica.

CE5.- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas en los ámbitos de las tecnologías electrónicas y fotónicas.

CE6.- Capacidad para adaptarse a la rápida evolución de las tecnologías electrónicas, ópticas y a sus aplicaciones.

CE7.- Conocer los sistemas empujados, sus aplicaciones en tiempo real y su optimización de prestaciones.

CE8.- Capacidad de utilizar los microprocesadores y microcontroladores.

CE9.- Aplicar los conocimientos adquiridos en aplicaciones nuevas, siendo capaces de integrar conocimientos.

CE10.- Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.

- CE11.- Capacidad para analizar, evaluar y sintetizar algoritmos de tratamiento de señales.
- CE12.- Conocer las técnicas de filtrado y análisis de señales multidimensionales.
- CE13.- Conocer las técnicas de visión por computador
- CE14.- Competencias para elegir el sensor o transductor más adecuado a un problema en función de especificaciones de linealidad sensibilidad y precisión.
- CE15.- Competencia para diseñar un sistema específico y a medida de adquisición y registro de datos escogiendo el conversor analógico digital adecuado en función de criterios como velocidad de conversión, precisión de la medida etc.
- CE16.- Competencia para resolver problemas de alimentación de circuitos electrónicos diseñando fuentes de alimentación lineales o conmutadas teniendo en cuenta criterios como son eficiencia del proceso, estabilidad y ruido de la tensión, tamaño del conversor y temperaturas de trabajo
- TFM.- Capacidad para desarrollar un ejercicio original, a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Electrónica y Fotónica de naturaleza profesional en el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas en las enseñanzas.

3.2. Asignaturas del Plan de Estudios

Código	Primer semestre	Materia	Módulo	Tipo	ECTS	
606871	Dispositivos Fotónicos	Fotónica	Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas	OB	6	
606872	Medidas Electrónicas de Precisión	Electrónica		OB	6	
606873	Programación de Nodos Sensores para Internet de las Cosas	Sistemas		OB	6	
606874	Procesado Óptico y Digital de Señales e Imágenes	Señales		OB	6	
606877	Diseño de Circuitos Integrados	Tecnología Electrónica	Tecnologías Electrónicas y Fotónicas	OP	6	
Segundo semestre						
606878	Compatibilidad Electromagnética: Análisis, Diseño y Normativas			OP	6	
606879	Robótica y Mecatrónica			OP	6	
606882	Láseres y Metrología Óptica	Tecnología Fotónica		OP	6	
606884	Prácticas en Empresa	Prácticas en Empresa	Prácticas Externas	OB	6	
606885	Trabajo Fin de Máster	Trabajo Fin de Máster	Trabajo Fin de Máster	OB	6	

OB = Asignatura obligatoria, OP = Asignatura optativa

3.3. Prácticas en Empresa

Durante el segundo semestre el estudiante debe realizar obligatoriamente unas Prácticas Externas de 6 ECTS. Dichas prácticas versarán sobre un tema bien definido de interés para el estudiante dentro del ámbito de las tecnologías Electrónicas y/o Fotónicas y a un nivel que pueda ser abordado con los conocimientos y competencias del Máster. El objetivo formativo de las Prácticas en Empresa es familiarizarse con el entorno profesional, realizando las capacidades adquiridas a la vez que el estudiante se acerca al mundo laboral.

3.4. Trabajo de Fin de Máster

Durante el segundo semestre el estudiante debe realizar obligatoriamente un Trabajo de Fin de Máster de 6 ECTS. Dicho trabajo consistirá en la realización de un trabajo individual y original de iniciación a la investigación bajo la dirección de alguno de los profesores del Máster.

Se podrá desarrollar dicho Trabajo en otros centros o empresas, siempre y cuando el alumno lo solicite previamente a la Comisión Coordinadora del Máster y ésta dé su conformidad.

Los temas de investigación generales en que se realizarán los Trabajos serán los siguientes:

- Diseño de circuitos integrados.
- Sistemas empotrados.
- Sistemas-en-Chip (SOC).
- Computación reconfigurable.
- Arquitectura de procesadores.
- Redes de sensores.
- Modelado y control.
- Robots autónomos.
- Visión por computador.
- Control inteligente.
- Implantación iónica.
- Pulverización catódica.
- Células solares de banda intermedia.
- Dieléctricos de alta permitividad.
- Determinación de campos electromagnéticos en medios biológicos.
- Efectos acumulados de la radiación en circuitos electrónicos (Daño por desplazamiento y por dosis ionizante).
- Fiabilidad de circuitos digitales frente a la radiactividad natural.
- Inducción de sucesos aislados en circuitos electrónicos por láser pulsado.
- Estudio de sensores de estado sólido para gases.
- Fotodetectores de alta velocidad y bajo ruido.
- Electrónica de alta frecuencia y alta fiabilidad.
- Láser y tecnología Láser.
- Formación y procesado de imágenes.
- Metrología óptica.
- Generación y caracterización de haces luminosos.
- Dispositivos y materiales fotónicos.
- Nanoóptica y microóptica.
- Óptica no lineal y ultrarrápida.
- Fotomateriales holográficos.
- Biofotónica.
- Óptica cuántica

Independientemente de la lista de temas anteriores, cualquier profesor del Máster podrá dirigir Trabajos de Fin de Máster. Se podrán además establecer contactos con investigadores de otros centros para la dirección de Trabajos.

4. Fichas de las Asignaturas



Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Dispositivos Fotónicos			Código	609232
Materia:	Fotónica	Módulo:	Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Formación Básica	Curso:	1º	Semestre:	1º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	Mª Cruz Navarrete Fernández			Dpto:	Óptica
	Despacho:	O1-D08	e-mail	mnavarr@ucm.es	

Grupo	Profesor	T/P/L ¹	Dpto.	e-mail
único	Julio Serna Galán	T/P/L	Óptica	azul@ucm.es
	Mª Cruz Navarrete Fernández	T/P/L	Óptica	mnavarr@ucm.es

1: T: teoría, P: prácticas o problemas, L: Laboratorios

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado

Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	X	9:00-10:00	Julio Serna Galán	12/09-26/09, 10/10-21/12	30	Óptica
	J	11:30-13:30	Mª Cruz Navarrete Fernández	27/09-3/10	5	

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado

Grupo	Lugar	Sesiones	Profesor	Horas	Dpto.
A1	Lab. de Óptica	J: 11:30-13:30 11/10-15/11	María Cruz Navarrete Fernández	10	Óptica

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado			
Profesor	horarios	e-mail	Lugar
Julio Serna Galán	L, X, J: 16:00-18:00	azul@ucm.es	Despacho O1-D12
María Cruz Navarrete	M, V: 10.00-13.00	mnavarr@ucm.es	Despacho O1-D08

Resultados del Aprendizaje (según documento de verificación)
<ul style="list-style-type: none"> • Comprender y conocer distintos sistemas de emisión y detección de luz, en particular los basados en semiconductores. • Entender las características y propagación en guías de onda, fibras ópticas y cristales fotónicos. • Comprender el significado de la modulación de una señal y estudiar los distintos fenómenos en los que se basan los moduladores. • Conocer los distintos tipos de sensores fotónicos. • Entender los dispositivos de conmutación y comunicación.

Competencias
CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE1, CE2, CE5, CE6

Resumen
Estudio de sistemas de emisión y detección. Óptica guiada y fibras ópticas. Cristales fotónicos. Moduladores y amplificadores. Sensores. Introducción a la conmutación, codificación y comunicaciones ópticas.

Conocimientos previos necesarios
Es aconsejable haber cursado asignaturas de Óptica.

Programa de la asignatura
<ul style="list-style-type: none"> • Introducción. Nociones básicas de óptica. • Guías de onda y fibras ópticas: modos, dispersión, atenuación, acopladores ópticos. • Sistemas de emisión y detección. Emisores y detectores basados en semiconductores. • Moduladores, amplificadores y sensores. Principios, técnicas y componentes. Aplicaciones. • Dispositivos de conmutación, codificación y comunicación ópticos. • Pinzas ópticas. Cristales fotónicos. Metamateriales. <p>Prácticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiarización y manejo de fibras ópticas. • Medida de la apertura numérica de una fibra óptica. • Pérdidas en una fibra óptica. • Medida de la atenuación espectral en una fibra óptica. • Observación de modos de propagación en una fibra óptica.

- Medida de la longitud de onda de corte de una fibra óptica.
- Sensores de fibra óptica.
- Sensor de temperatura basado en una fibra óptica estrechada.
- Detectores PSD/CCD

Bibliografía

- Photonic Devices. Jia-Ming Liu. Cambridge University Press 2005.
- Fundamentals of Photonics, 2nd edition. B.E.A. Saleh, M. C. Teich. Wiley 2007.

Recursos en internet

Se utilizará el Campus virtual

Metodología

Se desarrollarán las siguientes actividades formativas:

1. Clases de teoría
2. Clases prácticas, en las que se harán y resolverán problemas y se podrán realizar también experiencias de cátedra, discusiones dirigidas, exposiciones de trabajos, etc.
3. Tutorías, en las que se discutirán y resolverán dudas de forma personalizada o en pequeños grupos.
4. Prácticas de laboratorio.

En las clases se utilizarán, a discreción del profesor, la pizarra, proyecciones con ordenador o transparencias, simulaciones por ordenador, etc.

Evaluación

Realización de exámenes	Peso:	70%
Se realizará un examen final sobre los contenidos de teoría.		
Otras actividades	Peso:	30%
Ejercicios individuales y ejercicios entregables y prácticas de laboratorio.		

Calificación final

La calificación final será $N_{Final} = 0.7 N_{Exámen} + 0.3 N_{OtrasActiv}$, donde $N_{Exámen}$ y $N_{OtrasActiv}$ son (en una escala 0-10) las calificaciones obtenidas en los dos apartados anteriores. Este criterio es válido para las dos convocatorias.



Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas

curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Medidas Electrónicas de Precisión			Código	609230
Materia:	Electrónica	Módulo:	Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Formación Básica	Curso:	1º	Semestre:	1º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	Francisco Javier Franco Peláez			Dpto:	EMFTEL
	Despacho:	206. 0 (3ª Planta)	e-mail	fjfranco@fis.ucm.es	

Teoría / práctica- Detalle de horarios y profesorado

Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	X J	12:30 – 14:00 09:30 – 10:30	Francisco Javier Franco Peláez	Todo el curso	35	EMFTEL

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado

Grupo	Lugar	Sesiones	Profesor	Horas	Dpto.
A1	Laboratorio de Electrónica (109.0, Planta Sótano)	X 15:00 a 17:30 4 sesiones	Francisco J. Franco Peláez	10	EMFTEL

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado

Profesor	horarios	e-mail	Lugar
Francisco Javier Franco Peláez	L y J: 14:00 – 15:00 X: 11:30 – 12:30	fjfranco@fis.ucm.es	Despacho 206.0 (3ª Planta)

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)

El alumno sabrá enfrentarse a problemas de instrumentación electrónica en el futuro desarrollo de su profesión, tanto si es industrial como si se realiza en un laboratorio de investigación. Sabrá desarrollar pequeños circuitos de alimentación y en general circuitos de pequeña potencia teniendo en cuenta los condicionantes reales como temperatura y otros

efectos. El alumno comprenderá las interfaces de medida entre los diversos instrumentos que forman un experimento complejo y comprenderá los protocolos habituales de comunicación. El alumno comprenderá los problemas de conexión entre un sensor y un amplificador, en particular las implicaciones de las impedancias y del ruido.

Competencias

CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE2, CE3, CE5, CE6, CE10, CE14, CE15, CE16

Resumen

Señales y ruido. Transductores: sensores y actuadores. Temperatura, luz, campo magnético, presión etc. Acondicionamiento de la señal (DC y AC). Circuitos de muestreo y retención. Conversores digital analógico y analógico digital. Elementos de interconexión. Sistemas multicanal. Sistemas de adquisición de datos con ordenador. Buses de comunicación entre equipos (IEEE 488, etc). Dispositivos de potencia (BJT, MOS y SCR). Reguladores lineales. Control del calentamiento de los dispositivos.

Conocimientos previos necesarios

Técnicas de Cálculo y fundamentos de teoría de circuitos, electrónica analógica y digital, conocimiento de física de estado sólido y de semiconductores.

Programa de la asignatura

TEORÍA

La asignatura se organizará en los siguientes temas:

1. Introducción a la instrumentación
2. Acondicionamiento de la señal.
3. Aparatos para la instrumentación y control por ordenador.
4. Conexión
5. Sensores y transductores
6. Conversión digital/analógica y analógico/digital
7. Introducción a la electrónica de potencia.

Asimismo, y en previsión de una posible heterogeneidad en la procedencia del alumnado, se ofrecerá antes del inicio de clase material didáctico e instrucciones para la igualación del nivel de conocimientos previos mediante aprendizaje autónomo. En particular, se incidirá en la teoría de circuitos, respuesta en frecuencia, amplificadores operacionales y circuitos con diodos y transistores.

LABORATORIO

En las sesiones de laboratorio, el alumno realizará prácticas destinadas a afianzar los conocimientos teóricos expuestos en el aula. Se realizarán cuatro sesiones de laboratorio con las siguientes prácticas:

1. El amplificador operacional
2. Aparatos para la instrumentación
3. Sensores resistivos y generadores de señal
4. Regulador lineal de tensión controlado digitalmente

La fecha de las prácticas se decidirá según se desarrolle el programa de la asignatura. Se anunciará con suficiente antelación en el espacio virtual de la asignatura.

SEMINARIOS

Adicionalmente, se ofrecerá a los alumnos seminarios introductorios a determinadas herramientas informáticas de interés (Simulación en SPICE, diseño PCB, etc.). Estos seminarios se realizarán fuera del horario de clase y serán voluntarios.

Bibliografía

- M. A. Pérez García. **Instrumentación Electrónica**. Editorial Paraninfo, 2014). Este texto será de referencia en la asignatura.
- J. Peyton y V. Walsh. **Analog Electronics with Op Amps. A source book of practical circuits**. Cambridge University Press. 1993.
- James Blackburn. **Modern instrumentation for scientists and engineers**. New York : Springer, cop. 2001
- Nihal Kularatna. **Digital and analogue instrumentation: testing and measurement**. London : Institution of Electrical Engineers, cop. 2003 (imp. 2008)

Recursos en internet

Campus virtual de la Universidad Complutense de Madrid

Metodología

La asignatura posee dos aspectos claramente diferenciados: Teórico y Práctico. Las clases teóricas se organizan como clases magistrales donde el alumno recibirá información pormenorizada acerca de los temas incluidos en el programa. Dado que, por otro lado, se considera que el alumno ya ha alcanzado un grado de madurez significativo, se fomentará la interacción profesor-alumno, alumno-alumno con el objeto de dinamizar las clases y favorecer el aprendizaje.

Con el objeto de fomentar el aprendizaje autónomo, se ofrece al alumno la posibilidad de realizar exposiciones orales en clase sobre temas de actualidad que formarán parte de la evaluación.

Las clases teóricas se completarán en el laboratorio de alumnos con la realización de prácticas de laboratorio en las que se aplicarán los conocimientos adquiridos en clase.

Evaluación

Realización de exámenes

Peso:

60%

Se realizará un examen teórico en las convocatorias de febrero y julio.

Otras actividades de evaluación	Peso:	40%
<p>Este apartado se desglosará de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="177 297 1283 336">1. Evaluación de prácticas de laboratorio e informes correspondientes (15%)<li data-bbox="177 336 1177 374">2. Presentación en clase sobre tema propuesto por el profesor (10%)<li data-bbox="177 374 807 412">3. Tareas propuestas por el profesor (15%)		
Calificación final		
<p>Se obtendrá la nota final siguiendo el criterio mostrado en el apartado anterior. Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que se exige un mínimo de 4 puntos en el examen teórico para poder aprobar la asignatura.</p> <p>Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.</p>		



**Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas** curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Programación de Nodos Sensores para Internet de las Cosas			Código	609229
Materia:	Sistemas	Módulo:	Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Formación Básica	Curso:	1º	Semestre:	1º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	Carlos García Sánchez	Dpto:	DACyA
Despacho:	225.0	e-mail	garsanca@ucm.es

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado

Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	M X	12:30 – 14:00 10:00 – 11:00	Carlos García Sánchez	1 ^{er} semestre	35	DACyA

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado

Grupo	Lugar	Sesiones	Profesor	Horas	Dpto.
único	Laboratorio Circuitos Digitales	X (15:00 – 17:30) 4 sesiones 17 oct / 21 oct / 21 nov / 12 dic	Carlos García Sánchez	10	DACyA

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado

Profesor	horarios	e-mail	Lugar
Carlos García Sánchez	X (11:00-13:00)	garsanca@ucm.es	Despacho 225

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)

- Conocimiento de los sistemas empotrados y sus diferentes aplicaciones en tiempo real.
- Comprensión de la organización interna de un sistema empotrado y de los subsistemas que lo constituyen, así como las principales alternativas de integración.
- Capacidad de utilización de microprocesadores y microcontroladores.

- Comprensión de las principales técnicas orientadas a la optimización de prestaciones, consumo y fiabilidad de sistemas empotrados.

Competencias

CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE7, CE8

Resumen

Sistemas empotrados. Ámbitos de aplicación y flujo de diseño. Microprocesadores, microcontroladores y procesadores de señal digital. Subsistema de memoria en sistemas empotrados. Buses industriales. Periféricos: sensores y actuadores. Optimización e integración. Introducción a los sistemas de tiempo real. Casos prácticos. Introducción al diseño basado en microcontroladores.

Programa de la asignatura

1. Arquitectura HW de nodos sensores
 1. Introducción a sistemas digitales
 2. Repertorio de instrucciones
 3. Microprocesadores y SoC
 4. Tecnologías de memoria
2. Programación C para nodos sensores
 1. Estructuras de control y tipos de datos
 2. Manipulación a nivel de bit
 3. Gestión de memoria dinámica
 4. Manejo de ficheros
 5. Herramientas de desarrollo
3. Programación de Entrada/Salida
 1. Interfaz controlador de dispositivo
 2. Uso de sensores y actuadores
 3. Gestión de interrupciones
 4. Programación bare-metal
 5. Buses estándar: UART, I2C, SPI.
4. Arquitectura SW de nodos sensores
 1. Estructura básica de aplicaciones: super-loop architecture
 2. Modela de aplicaciones mediante FSMs
 3. Programación multi-hilo
 4. Sistemas operativos para nodos sensores
5. Comunicaciones en redes de sensores y sistemas IoT
 1. Arquitecturas de redes de sensores
 2. Protocolo MQTT
 3. Redes LPWAN: LoRa / Sigfox

Laboratorios

Se realizarán prácticas en entornos de desarrollo habituales de sistemas empotrados utilizando una placa Raspberry Pi. Los alumnos integrarán diversos sensores (infrarrojos, giróscopos, ultrasonidos...) y actuadores (tales como servo-motores) para realizar pequeños proyectos.

Bibliografía
<p>Básica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patterson, D. A. and Hennessy, J. L., "Computer Organization and Design The Hardware/Software Interface", Morgan Kaufmann, 2013. • Tammy Noergaard. "Embedded Systems Architecture. A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers". Elsevier. 2005. • Barry, P. and Crowley, P., "Modern Embedded Computing: Designing Connected, Pervasive, Media-Rich Systems", Elsevier Science, 2012. <p>Complementaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • W. Wolf. "Computers as components: principles of embedded computing system design". San Francisco, CA. Morgan Kaufmann Publishers, 2001. • J. Ganssle, T. Noergaard, F. Eady, L. Edwards, D.J. Katz. "Embedded hardware, know it all". Amsterdam, Elsevier/Newnes, cop. 2008. • J.K. Peckol. "Embedded Systems: A Contemporary Design Tool". Wiley, 2008. • J.W. Valvano. "Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing". CL Engineering, 3rd. edition, 2000. • S. Siewert. "Real-Time Embedded Components and Systems". Charles River Media, 2006.
Recursos en internet
Asignatura en el Campus Virtual de la UCM.

Metodología
<p>- Actividades presenciales: Estas actividades podrán incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clases teóricas magistrales. Clases de problemas. Laboratorios. <p>- Trabajo personal: Trabajo personal no dirigido (estudio, preparación de exámenes, realización de ejercicios y prácticas en turno libre)</p>

Evaluación		
Realización de exámenes (N_{ex})	Peso:	50%
Se realizará un examen final (oral de defensa de un proyecto final o escrito).		
Otras actividades (N_{lab})	Peso:	50%
<p>Realización de prácticas en el laboratorio. Se valorará el correcto funcionamiento del trabajo solicitado en cada sesión. También se tendrán en cuenta la actitud y otras habilidades demostradas en las sesiones.</p> <p>En este apartado también se podrá valorar la entrega de problemas, ejercicios y trabajos, individuales o en grupo, así como la exposición de temas monográficos por parte del alumno.</p>		
Calificación final		
La calificación final será la siguiente:		

$$C_{\text{Final}} = 0.5 \cdot N_{\text{ex}} + 0.5 \cdot N_{\text{lab}}$$

donde N_{ex} es la calificación correspondiente al examen oral, a modo de defensa de los resultados de un proyecto final, en el que responderá a preguntas por parte del profesor. Existirá también, como alternativa, un examen final escrito para quienes lo prefieran al examen de defensa antes citado.

N_{lab} es la calificación de las prácticas de laboratorio y otras actividades que pueda establecer el profesor.

Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.



Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas

curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Procesado Óptico y Digital de Señales e Imágenes			Código	609231
Materia:	Señales	Módulo:	Bases de las Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Formación Básica	Curso:	1º	Semestre:	1º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	José María Girón Sierra			Dpto:	DACyA
	Despacho:	228.0	e-mail	gironsi@dacya.ucm.es	

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado

Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	M	10:30-12:30	Tatiana Alieva	12 sep – 30 oct	18,5	Óptica
	J	10:30-11:30	José María Girón Sierra	6 nov – 20 dic	16,5	DACyA

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado

Grupo	Lugar	Sesiones ¹	Profesor	Horas	Dpto.
A1	Laboratorio de Óptica Estadística	En horario de clase. 16 oct, 23 oct.	Tatiana Alieva	4	Óptica
	Laboratorio 108 (planta sótano).	En horario de clase	José María Girón Sierra	6	DACyA

¹Se realizarán cinco sesiones de laboratorio a lo largo del semestre.

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado

Profesor	horarios	e-mail	Lugar
Tatiana Alieva	X de 12:00 a 15:00, J de 16:30 a 19:30.	talieva@fis.ucm.es	Despacho O1-D10
José María Girón Sierra	X de 10:00 a 12:00, V de 10:00 a 14:00	gironsi@dacya.ucm.es	Despacho 228.0

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)

El alumno aprenderá los fundamentos de descripción de las señales y de los sistemas de adquisición y tratamiento de señales. Adquirirá destreza en el uso de técnicas de filtrado y análisis de señales multidimensionales y tratamiento de imagen utilizadas en instrumentación biomédica. Obtendrá los conocimientos básicos de informática relativos al ámbito de estudio. Desarrollará la capacidad para analizar, evaluar y sintetizar algoritmos de tratamiento de señales e imágenes.

Competencias

CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE11, CE12, CE13

Resumen

Transformada de Fourier de señales 1D y 2D continuas y discretas. Caracterización de sistemas de adquisición de señales. Principios de tomografía. Sistemas y señales ópticos. Procesado digital de señales e imágenes. Filtros. Procesos aleatorios. Ruido. Análisis de señales no estacionarias.

Conocimientos previos necesarios

Es aconsejable tener conocimientos de Óptica, Estadística, Programación.

Programa de la asignatura

- Tipos de señales/imágenes y su descripción.
- Transformada de Fourier de señales continuas y sus propiedades: señales periódicas; teoremas de escala y de desplazamiento; principio de incertidumbre; teorema de Parseval. Esquemas ópticos y electrónicos para realización de la transformada de Fourier.
- Convolución y correlación.
- Sistemas lineales y su caracterización. Respuesta impulsional del sistema. Sistemas invariantes con respecto de desplazamiento. Función de transferencia de un sistema. Función de transferencia de modulación.
- Procesado óptico de la información: formación de imágenes; coherencia; filtrado óptico; reconocimiento de patrones, encriptación.
- Transformaciones relacionadas con la transformada de Fourier.
- Principios de tomografía. Transformada de Radon.
- Transformada de Fourier discreta. Teorema de muestreo. Frecuencia de Nyquist. Aliasing.
- Procesos aleatorios. Diversos tipos de ruido y sus características estadísticas.
- Procesado digital de señales e imágenes. Filtros digitales.
- Análisis de señales no estacionarias. Transformada de Fourier con ventana. Espectrogramas. Transformada de wavelet. Escalogramas.
- Análisis basado en componentes.

Laboratorios:

1. Laboratorio de caracterización de un sistema de formación de imagen.
2. Laboratorio de procesado óptico de la información: Sistemas ópticos para análisis de Fourier; Filtrado óptico de frecuencias espaciales.
3. Laboratorios de procesado digital de señales basado en ordenadores y MATLAB:

- o Análisis básico de señales. Tratamiento de imagen.
- o Filtrado digital. Análisis de señales no estacionarias.
- o Ejemplos de Análisis de Componentes Principales (PCA) e Análisis de Componentes Independientes (ICA)

Bibliografía

Básica

1. J. F. James *A Student's Guide to Fourier Transforms*, Cambridge University Press, (2002).
2. J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, Third Edition, Roberts & Company, Englewood, (2005).
3. J. M. Girón-Sierra, *Digital Signal Processing with Matlab Examples*, Springer, (2017).
4. J. W. Hoboken, *Digital signal processing using MATLAB for students and researchers*, NJ, Wiley, (2011)
5. J.G. Proakis, D.G. Manolakis, *Digital Signal Processing*, Prentice Hall, (2006).
6. S. Mitra, *Digital Signal Processing*, McGraw-Hill (2005).
7. S. Qian, *Introduction to Time-Frequency and Wavelet Transform*, Prentice Hall, (2001).

Complementaria

8. O. K. Ersoy, *Diffraction, Fourier Optics, and Imaging*, Wiley Interscience, NJ, USA, (2007).
9. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, *Signals and Systems*, Prentice Hall, (1996)
10. H. H. Barrett, K. J. Myers, *Foundations of Image Science*, Wiley-Interscience, USA (2004).

Recursos en internet

Asignatura en el Campus Virtual de la UCM.

Enlaces a portales universitarios de procesamiento de señales e imágenes.

Metodología

Se desarrollarán las siguientes actividades formativas:

- Clases de teoría
- Clases prácticas (problemas y laboratorios).
- Tutorías, en las que se discutirán y resolverán dudas de forma personalizada o en pequeños grupos.

En las clases se utilizarán, a discreción del profesor, la pizarra, proyecciones con ordenador, simulaciones por ordenador, etc.

Evaluación

Realización de exámenes	Peso:	50% ó 70%
Examen (oral de defensa o escrito)		
Otras actividades de evaluación	Peso:	50% ó 30%
Documentos de resultados de ejercicios y prácticas de laboratorio.		

Calificación final

A lo largo del curso cada alumno irá resolviendo varios ejercicios, prácticas de laboratorio y preparando documentos de resultados. Al final, cada alumno hará un examen oral, a modo de defensa de esos resultados, en el que responderá a preguntas por parte del profesor. En este caso, la nota total del curso será la alcanzada con el promedio de la nota de las actividades realizadas y el examen oral.

Existirá también, como alternativa, un examen final escrito para quienes lo prefieran al examen de defensa antes citado. En tal caso, se valorará con un 70% el examen y con un 30% el documento de resultados de los ejercicios y prácticas.

Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.



**Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas** curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Diseño de Circuitos Integrados		Código	609233	
Materia:	Tecnología electrónica	Módulo:	Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Optativa	Curso:	1º	Semestre:	1º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	José Luis Ayala Rodrigo			Dpto:	DACyA
	Despacho:	INF-311	e-mail	jlayalar@ucm.es	

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado

Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	M	9:30 – 10:30	José Luis Ayala Rodrigo	28/09 – 20/12	14	DACyA
	X	11:00 – 12:30	José Luis Imaña Pascual	28/09 – 20/12	15	DACyA
			Enrique San Andrés	12/09 – 27/09	6	EMFTEL

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado

Grupo	Lugar	Sesiones	Profesor	Horas	Dpto.
único	Laboratorio 108 (Planta Sótano)	J (14:30 – 16:30) 5 sesiones	José Luis Ayala Rodrigo	10	DACyA

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado

Profesor	horarios	e-mail	Lugar
José Luis Ayala Rodrigo	L (13-14), M (13-15)	jlayalar@ucm.es	Despacho INF-311 (Fac. de Informática) Despacho 226.0 Despacho 205.0
José Luis Imaña Pascual	M (10:30-11:30 y 15:00-16:00), J (10:30- 11:30)	jluimana@ucm.es	
Enrique San Andrés	M, J (14:30-16:00)	esas@ucm.es	

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)

1. Conocimiento de los principios de la fabricación microelectrónica.
2. Conocimiento de las familias lógicas y de los distintos procesos y estilos de diseño de circuitos integrados.
3. Conocimiento de distintas herramientas CAD de diseño de circuitos integrados.
4. Conocimiento de puertas lógicas a nivel CMOS y capacidad de realizar diseños full-custom de pequeños circuitos.
5. Conocimiento de distintos dispositivos de lógica programable.
6. Conocimiento de los lenguajes de descripción de hardware.
7. Capacidad de diseñar circuitos combinacionales y secuenciales utilizando VHDL.

Competencias

CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE3, CE5

Resumen

Fabricación microelectrónica. Introducción al diseño de circuitos. Estilos de diseño de circuitos. Circuitos digitales básicos. Diseño y caracterización de circuitos full-custom. Dispositivos lógicos programables. Lenguajes de descripción de hardware. Diseño de circuitos con VHDL.

Conocimientos previos necesarios

Electrónica Analógica y Digital.

Programa de la asignatura

- **Tecnologías de fabricación microelectrónica.**
- **Introducción al diseño de circuitos.** Qué es un circuito integrado. Entornos de diseño. Métricas en el diseño de CI. Alternativas y tendencias actuales
- **Diseño full-custom.** Flujo de diseño y herramientas CAD. Familias lógicas. Lógica CMOS. Lógica estática. Lógica dinámica. Circuitos combinacionales y secuenciales. Memorias. Reglas de diseño.
- **Estimación y optimización de parámetros de diseño.** Temporización y sincronización.
- **Diseño semi-custom.** Flujo de diseño y herramientas CAD. Estilos de diseño. Arquitectura de dispositivos programables y reconfigurables: FPGAs.
- **Lenguajes de descripción de hardware.** VHDL. Sintaxis. Estructuras básicas. VHDL para síntesis.
- **Diseño de circuitos multimódulo.** Diseño de circuitos combinacionales y secuenciales complejos. Interfaces. Sincronización. Reglas y flujo de diseño.

Programa de prácticas:

El alumno realizará prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura. Se utilizará software de diseño electrónico automatizado para la realización de diseños full-custom y para la realización de diseños con el lenguaje de descripción hardware VHDL. Entre las prácticas a desarrollar en el laboratorio se encuentran las siguientes:

- Diseño full-custom de un sistema completo (combinacional y secuencial).
- Diseño semi-custom de circuitos secuenciales.

- Diseño semi-custom de circuitos con memorias.
- Diseño semi-custom de sistemas aritméticos.

Bibliografía

Básica

- S. Wolf. "Silicon Processing for the VLSI Era" vols. 1-4. Lattice Press.
- J.M. Rabaey. "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
- N. Weste, K. Eshraghian. "Principles of CMOS VLSI Design, A System Perspective", Addison-Wesley, 2004.
- J.F. Wakerly. "Diseño Digital. Principios y Prácticas", Prentice Hall, 2001.
- S. Brown, Z. Vranesic. "Fundamentos de lógica digital con diseño VHDL", McGraw-Hill, 2000.
- P. J. Ashenden. "The designer's guide to VHDL". Morgan Kaufmann, 2008.

Complementaria

- L. Terés, Y. Torroja, S. Locos, E. Villar. "VHDL Lenguaje estándar de diseño Electrónico". McGraw-Hill, 1997.

Recursos en internet

Asignatura en el Campus Virtual de la UCM.

Metodología

Se desarrollarán las siguientes actividades formativas:

- Lecciones de teoría donde se explicarán los principales conceptos de la materia, incluyéndose ejemplos y aplicaciones.
- El temario de diseño full-custom se desarrollará siguiendo una metodología basada en proyecto, donde los alumnos irán adquiriendo los conocimientos de la asignatura mientras se enfrentan a una implementación de un circuito integrado modular.
- Prácticas de laboratorio distribuidas durante el curso

Evaluación

Realización de exámenes (N_{ex})

Peso:

60%

Se realizará un examen final de la parte de diseño semi-custom. La parte de diseño full-custom se evaluará mediante la entrega del proyecto final. El peso de ambas partes (full-custom y semi-custom) será el mismo.

Otras actividades (N_{lab})

Peso:

40%

Realización de prácticas en el laboratorio, cuya asistencia será obligatoria. Se valorará el correcto funcionamiento de la práctica realizada en cada sesión. También se tendrán en cuenta la actitud y otras habilidades demostradas en las sesiones. En este apartado también se podrá valorar la entrega de problemas, ejercicios y trabajos, individuales o en grupo, así como la exposición de temas monográficos por parte del alumno.

Calificación final

La calificación final será la siguiente:

$$C_{\text{Final}} = 0.6 \cdot N_{\text{ex}} + 0.4 \cdot M_{\text{lab}}$$

donde N_{ex} es la calificación correspondiente al examen final y M_{lab} es la calificación de las prácticas de laboratorio y otras actividades que pueda establecer el profesor.

Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.



**Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas** curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Compatibilidad Electromagnética: Análisis, Diseño y Normativas			Código	609234
Materia:	Tecnología electrónica	Módulo:	Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Optativa	Curso:	1º	Semestre:	2º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	Pedro Antoranz Canales			Dpto:	EMFTEL
	Despacho:	104.0	e-mail	antoranz@fis.ucm.es	

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado						
Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	L	11:00 - 12:00	Pedro Antoranz Canales		35	EMFT EL
	X	9:30 - 11:00				

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado					
Grupo	Lugar	Sesiones	Profesor	Horas	Dpto.
A1	104.0 210	L 14:30 – 17:00 fechas a concretar según progreso del curso	Pedro Antoranz Canales	10	EMFTEL

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado			
Profesor	horarios	e-mail	Lugar
Pedro Antoranz Canales	M, J, V 12:00 - 13:00	antoranz@fis.ucm.es	106.0 3ª planta módulo este

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)
<ul style="list-style-type: none"> • Que el alumno conozca los distintos problemas que surgen por la interferencia mutua de equipos electrónicos. • Que sea capaz de clasificar dichos problemas y de solucionarlos con las técnicas más apropiadas. • Que el alumno se familiarice con los protocolos establecidos para la caracterización de las interferencias más usuales.

- Que sea capaz de diseñar un sistema de apantallamiento a partir de unas determinadas especificaciones.

Competencias

CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE3, CE5

Resumen

Introducción, terminología, Normativa y requisitos de la UE en Compatibilidad Electromagnética. Campos de radiación: Aproximaciones. Transmisión y absorción del campo electromagnético. Diseño de absorbentes. Interferencias radiadas. Interferencias conducidas y transitorios. Apantallamiento del campo electromagnético. Medidas de CEM.

Conocimientos previos necesarios

Electromagnetismo. Lenguajes de programación (preferiblemente Matlab).

Programa de la asignatura

- Introducción y terminología: Elementos de un problema de CEM. Fuentes de interferencias. Características. Normativa y requisitos de la UE.
- Campos de radiación: aproximaciones: Campos de alta y baja impedancia. Ventanas dieléctricas. Recubrimientos de cuarto de longitud de onda.
- Transmisión y absorción del campo electromagnético. Diseño de absorbentes: Impedancia intrínseca e impedancia de una onda en materiales con pérdidas. Efectividad de apantallamiento. Coeficiente de reflexión total de una estructura multicapa.
- Interferencias radiadas: Acoplo entre conductores a baja y alta frecuencia. Diafonía (crosstalk). Apantallamiento de conductores.
- Interferencias conducidas y transitorios: Modo diferencial y modo común. Transitorios en líneas de transmisión.
- Apantallamiento del campo electromagnético: Apantallamiento del campo estático (o cuasiestático). Modelo equivalente. Modelo de onda plana. Aberturas. Cables y conectores.
- Medidas de CEM: Interferencias conducidas. Interferencias radiadas. Medidas de susceptibilidad a EMI conducidas y EMI radiadas.

Prácticas:

1. Medida y caracterización de interferencias radiadas.
2. Análisis de materiales para apantallamiento.
3. Medida y caracterización de crosstalk.
4. Transitorios en líneas de transmisión.
5. Análisis de interferencias conducidas mediante LISN.
6. Simulación: propagación y apantallamiento de campos EM.

Bibliografía		
Básica		
<ul style="list-style-type: none"> • “Introduction to Electromagnetic Compatibility”, Clayton R. Paul, Willey Inter-Science, 2ª Ed., 2006. • “Engineering Electromagnetic Compatibility”, V. Prasad Kodali, IEE Press Marketing, 2ª Ed., 2001. • “Electromagnetic Compatibility. Principles and Applications”, D. A. Weston. Marcel Dekker Inc., 2ª Ed., 2001. • “Fundamentos de Compatibilidad Electromagnética”. José L. Sebastián, Addison-Wesley, 1999. 		
Complementaria		
<ul style="list-style-type: none"> • “Microwave Engineering”, D.M. Pozar, John Wiley, 4ª Ed., 2012. 		
Recursos en internet		
Asignatura en el Campus Virtual de la UCM.		
Metodología		
<p>Se impartirán clases de teoría para el desarrollo del temario. Se simularán situaciones reales utilizando Matlab. Se llevarán a cabo medidas de la radiación emitida en un experimento de descarga para un amplio rango de frecuencias (1 ECTS). Se visitarán centros en los que se desarrollan y utilizan sistemas de apantallamiento. Se empleará la herramienta interactiva Moodle para aprendizaje y foro de discusión</p>		
Evaluación		
Realización de exámenes	Peso:	60%
El alumno realizará un examen final puntuable de 0 a 10 puntos.		
Otras actividades de evaluación	Peso:	40%
Además de la actitud y entrega de memoria de las prácticas de laboratorio, se realizarán actividades tales como ejercicios entregables, prácticas de simulación o trabajos propuestos al alumno.		
Calificación final		
<p>La calificación final C será la obtenida aplicando los porcentajes anteriores a las diferentes partes evaluadas, es decir:</p> $C = 0.6 E + 0.4 P$ <p>Siendo E y P, respectivamente (en una escala de 0 a 10), la nota del examen y la nota de las actividades complementarias. Es necesario superar el examen final E con una nota igual o superior a 4 para poder aprobar la asignatura, (siempre que al aplicar los porcentajes anteriores se alcance una calificación C mínima de 5).</p> <p>Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.</p>		



**Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas** curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Robótica y Mecatrónica		Código	609235
Materia:	Tecnología electrónica	Módulo:	Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas	
Carácter:	Optativa	Curso:	1º	Semestre: 2º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	José Antonio López Orozco			Dpto:	DACyA
	Despacho:	234.0	e-mail	jalo@dacya.ucm.es	

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado						
Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	L X	09:30 – 11:00 11:00 – 12:00	José Antonio López Orozco	2º semestre	35	DACyA

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado					
Grupo	Lugar	Sesiones	Profesor	Horas	Dpto.
A1	Laboratorio 108 (Planta Sótano)	L 14:30 – 17:00 fechas a concretar según progreso del curso	Juan Bonache Seco	10	DACyA

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado			
Profesor	horarios	e-mail	Lugar
José Antonio López Orozco	L de 11:00 – 12:30, X de 9:30 – 11:00	jalo@dacya.ucm.es	Despacho 234.0.

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)
<ul style="list-style-type: none"> Introducir los principios de la robótica y de la mecatrónica. Como mecatrónica se refiere a la integración de la mecánica, la electrónica, el control y la informática para el diseño de sistemas inteligentes, Utilizar como campo de aplicación la robótica móvil donde se pondrá de manifiesto la interrelación de todos estos aspectos.
Competencias
CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE3, CE5

Resumen

Sensores y actuadores. Microcontroladores. Robótica móvil. Computadores y programación de robots. Sistemas mecánicos y electrónicos.

Programa de la asignatura

A lo largo del curso se construirá un robot móvil donde poner en práctica los distintos aspectos de la mecatrónica. Para ello se estudiará:

1.- Introducción a la Mecatrónica

Se especifica qué es la mecatrónica y las disciplinas que aúna: la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática. Se destaca la importancia de la mecatrónica como innovación en el sector industrial, comercial y de servicios y ejemplos donde se aplica, destacando la importancia del diseño y del control y su apoyo en sensores y transductores, sistemas de medición, actuadores, microprocesadores, microcontroladores, etc.

2.- Introducción a la Robótica

Una aplicación de la mecatrónica es la robótica móvil. Así, en este tema se estudia qué es la robótica y qué se entiende por robot. Se verá la evolución de los robots hasta nuestros días y se distinguirá entre robots manipuladores y robots móviles. Se diseñará la estructura del robot móvil que se utilizará a lo largo del curso.

3.- Actuadores

Los actuadores son elementos fundamentales en Mecatrónica. Se revisarán los distintos tipos de actuadores más habituales entre los que se encuentran los destinados a producir movimiento (motores y cilindros), los destinados al trasiego de fluidos (bombas) y los de tipo térmico. Se realizará hincapié en motores estudiando y aprendiendo a controlar los distintos tipos de motores utilizados en robótica. Se incorporarán algunos de estos motores al robot diseñado.

4. Sensores

La percepción es un elemento esencial en la mecatrónica y en la robótica. Se estudiarán los diferentes sensores necesarios para navegación de robots tanto de obtención de la posición (internos y externos) como detectores de obstáculos. Se hará mención especial al uso de visión artificial. Se dotará el robot de varios sensores.

5.- Diseño y arquitectura de robots

Se revisarán los conceptos más utilizados y relacionados con robots autónomos. Así se estudiarán las diferentes arquitecturas de control (reactivas, jerárquicas e híbridas), ejemplos de tipos de robots (de ruedas independientes, de patas, aéreos, ...) y los modelos de comportamiento (individuales, colectivos, cooperantes, ...). Como ejemplo práctico se estudiarán diferentes microcontroladores. Se utilizará un microcontrolador para dotar al robot móvil de cierta inteligencia y procesar la información recibida por los sensores.

6.- Control y programación de robots

El control de un dispositivo electromecánico es fundamental en la mecatrónica, se mostrará cómo se controla y se dota de inteligencia a un robot. Así se estudiarán aspectos tales como la representación del entorno, la planificación de tareas y la navegación. Se realizará una introducción

a la fusión e integración multisensorial para la construcción de mapas. Como ejemplo práctico se procurará realizar un modelo sencillo del entorno del robot construido para tareas complejas.

Prácticas:

Los aspectos que se van a tratar en las prácticas son:

- Construcción de una plataforma móvil para el robot
- Uso de motores en robótica
- Tipos de sensores y caracterización
- Movimiento y localización del robot
- Planificación de trayectorias y tareas complejas
- Construcción de mapas

Bibliografía

- Robótica. Control, detección, visión e inteligencia. K.S. Fu, R.C. Gonzalez y C.S.G. Lee. Mc. Graw-Hill, 1988.
- Sensors for mobile robots. Theory and application. H.R. Everett. A.K. Peters. Wellesley, 1995.
- Robot motion planning. J.C. Latombe. Kluwer Academic Publishers, 1991.
- Mechatronic Systems, Sensors, and Actuators: Fundamentals and Modeling (The Mechatronics Handbook, Second Edition). Robert H. Bishop. CRC Press, 2007.
- Robotics, mechatronics, and artificial intelligence: experimental circuit blocks for designers. Newton C. Braga. Newnes, 2002.

Recursos en internet

Asignatura en el Campus Virtual de la UCM.

Metodología

Se desarrollarán las siguientes actividades formativas:

- Clases de teoría, donde se presentarán y comentarán los contenidos, ilustrados con ejemplos y aplicaciones. En las clases se utilizarán, a discreción del profesor, la pizarra, proyecciones con ordenador o transparencias, simulaciones por ordenador, etc.
- Clases prácticas, en las que se resolverán problemas, se comentarán trabajos recientes y se realizarán exposiciones monográficas por parte de los alumnos.
- Se diseñará y construirá un robot móvil donde poner en práctica los distintos aspectos estudiados en teoría.

Evaluación

Realización de exámenes

Peso:

50%

Se realizarán un examen final (E) que será evaluado hasta un máximo de 10 puntos.

Se podrá sustituir este examen por una evaluación continua, con la que se evalúen a lo largo del curso los conocimientos adquiridos (Ec).

Otras actividades de evaluación

Peso:

50%

Realización de prácticas en el laboratorio. Se valorará el correcto funcionamiento de la práctica realizada en cada sesión. También se tendrán en cuenta la actitud y otras habilidades demostradas en las sesiones.

En este apartado también se valorarán la entrega de problemas, ejercicios y trabajos, individuales o en grupo, que se proponen durante el curso y que podrán realizarse o ser resueltos durante las clases, así como la exposición de temas monográficos por parte del alumno.

Calificación final

La calificación final C será la obtenida en una de estas dos opciones:

- Evaluación continua de los conocimientos teóricos E_c (en escala de 0 a 10):

$$C = 0.5 E_c + 0.5 A$$

Sólo se podrán aplicar estos porcentajes cuando se hubiera obtenido en E_c una nota igual o superior a 3.5, en caso contrario deberá realizar el examen final.

- Examen final, E (en una escala de 0 a 10):

$$C = 0.5 E + 0.5 A$$

Sólo se podrán aplicar los porcentajes anteriores cuando se hubiera superado el examen final E con una nota igual o superior a 3.5.

Siendo A, la nota de las actividades de evaluación (en escala de 0 a 10): prácticas de laboratorio y otras actividades propuestas durante el curso.

Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.



Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Láseres y Metrología Óptica			Código	609236
Materia:	Tecnología fotónica	Módulo:	Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas		
Carácter:	Optativa	Curso:	1º	Semestre:	2º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	45	28	7	10

Profesor/a Coordinador/a:	Luis Miguel Sánchez Brea			Dpto:	Óptica
	Despacho:	O1-D09	e-mail	optbrea@fis.ucm.es	

Teoría / práctica - Detalle de horarios y profesorado

Aula	Día	Horario	Profesor	Periodo/ Fechas	Horas	Dpto.
S3.1	L X	12:00 - 13:30	Juan Antonio Quiroga	30/01/2019 20/02/2019	12	Óptica
S3.1	L X	12:00 - 13:30	Luis Miguel Sánchez Brea	25/02/2019 18/03/2019	11	Óptica
S3.1	L X	12:00 - 13:30	Rosa Weigand Talavera	20/03/2019 10/04/2019	12	Óptica

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado

Grupo	Lugar	Periodo	Profesor	Horas	Dpto.
Único	Laboratorio Óptica	En horario de clase 24/04 y 8/05	Juan Antonio Quiroga Mellado	3	Óptica
	Laboratorio Óptica	En horario de clase 29/04 y 13/05	Luis Miguel Sánchez Brea	4	Óptica
	Laboratorio Óptica	En horario de clase 06/05 y 20/05	Rosa Weigand Talavera	3	Óptica

Tutorías - Detalle de horarios y profesorado

Profesor	horarios	e-mail	Lugar
Juan Antonio Quiroga Mellado	L,X – 10:00 – 12:00	aq@fis.ucm.es	Despacho O1-D07
Luis Miguel Sánchez Brea	X,V – 10:00 – 13:00	optbrea@fis.ucm.es	Despacho O1-D09

Rosa Weigand Talavera	L, M, X 15:00 - 17:00	weigand@fis.ucm.es	Despacho O1-D13
-----------------------	-----------------------	--	-----------------

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)

- Conocer conceptos metrológicos fundamentales y su incidencia en la ciencia y la industria.
- Comprender que los fenómenos ópticos proporcionan mecanismos para medir multitud de parámetros físicos.
- Conocer instrumentación óptica habitualmente utilizada en metrología científica e industrial mediante el uso de métodos ópticos.
- Conocer las principales aplicaciones científicas y tecnológicas del láser.

Competencias

CB6-10, CT1-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE2, CE3, CE5, CE6, CE13, CE14

Resumen

Conceptos metrológicos. Metrología moire. Sistemas de medida de desplazamientos. Sistemas interferométricos. Fotoelasticidad digital. Interferometría digital. Láseres y sus aplicaciones.

Conocimientos previos necesarios

Conceptos generales de Instrumentación Óptica y Óptica Física.

Programa de la asignatura

1. Conceptos metrológicos fundamentales. Metrología científica industrial y metrología legal.
2. Metrología Moiré.
3. Fotoelasticidad digital.
4. Interferometría digital.
5. Codificadores ópticos de la posición lineal y angular.
6. Sistemas interferométricos.
7. Principios y conceptos básicos del láser.
8. Aplicaciones de los láseres.
9. Láseres en metrología.

Prácticas

- Uso de Moduladores Espaciales de luz en metrología óptica
- Práctica de Metrología óptica dimensional mediante interferometría
- Práctica de metrología óptica dimensional mediante difracción
- Deflectometría moire
- Fotoelasticidad digital
- Construcción de un láser de He-Ne

Bibliografía		
<ul style="list-style-type: none"> • T. Yoshizawa “Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications “CRC Press” (2009) • K. J. Gasvik “Optical Metrology” 3 Ed. John Wiley & sons (2002) • G. Cloud “Optical methods of engineering analysis” Cambridge University press (1998) • Centro Español de Metrología “Metrología Abreviada” 2ed (2008). • M.L. Calvo (Coord.), <i>Óptica Avanzada</i>, Capítulo 8. Editorial Ariel Ciencia, Barcelona, (2002). • O. Svelto, <i>Principles of Lasers</i>. 5th edition. Springer (2010) • Apuntes del profesor. 		
Recursos en internet		
Asignatura en el Campus Virtual de la UCM: https://www.ucm.es/campusvirtual/CVUCM/index1.php		
Metodología		
<p>Se desarrollarán las siguientes actividades formativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clases de teoría, donde se presentarán y comentarán los contenidos, ilustrados con ejemplos y aplicaciones. En las clases se utilizarán, a discreción del profesor, la pizarra, proyecciones con ordenador o transparencias, simulaciones por ordenador, etc. - Clases prácticas, en las que se resolverán problemas, se comentarán trabajos recientes y se realizarán exposiciones monográficas por parte de los alumnos. - Laboratorios. Se asignarán una serie de proyectos para su realización y los alumnos harán una presentación pública con los objetivos a alcanzar en el proyecto asignado. Al finalizar el periodo de laboratorio cada grupo hará una presentación del trabajo realizado y de los resultados alcanzados. <p>Cualquier modificación en la metodología debida a necesidades docentes será anunciada con suficiente antelación suficiente tanto en el Campus Virtual como por correo electrónico.</p>		
Evaluación		
Realización de exámenes	Peso:	60%
Se realizará un examen final escrito sobre los contenidos de la teoría que será evaluado hasta un máximo de 10 puntos.		
Otras actividades de evaluación	Peso:	40%
Las actividades relacionadas con el laboratorio supondrá el 40% de la nota.		
Calificación final		
La calificación final será $N_{Final} = 0.6N_{Exámen} + 0.4N_{OtrasActiv}$, donde $N_{Exámen}$ y $N_{OtrasActiv}$ son (en una escala 0-10) las calificaciones obtenidas en los dos apartados anteriores. La nota mínima del examen final para aprobar la asignatura será de 4.		
Este criterio de puntuación es válido para las dos convocatorias del curso académico.		



Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas

curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Prácticas en Empresa			Código	609237
Materia:	Prácticas en Empresa	Módulo:	Prácticas Externas		
Carácter:	Obligatoria	Curso:	1º	Semestre:	2º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	150		150	

Profesor/a	Enrique San Andrés Serrano			Dpto:	EMFTEL
Coordinador/a:	Despacho:	205	e-mail	esas@ucm.es	

Resultados del aprendizaje (según el documento de verificación de la titulación)

- Evaluar alguna de las competencias del Máster, dando como resultados del aprendizaje los relacionados con el tema de trabajo concreto que realice cada estudiante.
- Estudiar en profundidad, analizar y desarrollar un tema concreto basándose en los contenidos y el nivel de las materias del Máster.
- Mostrar capacidad para aplicar las habilidades y competencias adquiridas durante los estudios del Máster a situaciones concretas y nuevas.
- Ser capaz de presentar un Proyecto con las implicaciones normativas, económicas y de gestión que garanticen su buen desarrollo y hacer una defensa oral de éste.

Competencias

CB6-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE4, CE9, CE10

Resumen

Las Prácticas en Empresa versarán sobre un tema bien definido de interés para el estudiante dentro del ámbito de las tecnologías Electrónicas y/o Fotónicas y a un nivel que pueda ser abordado con los conocimientos y competencias del Máster. Un profesor tutor asesorará al estudiante en su realización.

Conocimientos previos necesarios

Los adquiridos durante el presente curso de máster

Metodología

El objetivo formativo de las Prácticas en Empresas es familiarizarse con el entorno profesional, realizando las capacidades adquiridas a la vez que el estudiante se acerca al mundo laboral. Cada alumno en prácticas tendrá un tutor en la institución externa.

También se le asignará un profesor de la titulación que actuará como tutor e informará sobre la adecuación de las tareas asociadas con las prácticas a los objetivos formativos del Máster.

Evaluación

El alumno deberá elaborar una memoria que será evaluada por una Comisión. Dicha Comisión valorará la precisión, estructuración y presentación de la memoria del trabajo y su exposición y defensa oral. La Comisión de evaluación solicitará al profesor tutor un informe en el que valore el trabajo realizado por el estudiante. Asimismo, el tutor en la empresa elaborará un informe evaluando el rendimiento del alumno. Este informe debe ser aportado por el alumno ante la Comisión, en sobre cerrado y firmado.

Prácticas ofertadas

Una vez comenzado el curso se publicará la lista de prácticas ofertadas.

Procedimiento de matriculación

Para la asignatura Prácticas en Empresa, la matrícula nunca se realizará de forma automática. Para formalizar la práctica y poder matricular la asignatura, será necesario haber realizado primero un anexo del estudiante en el que se recogen las condiciones académicas y profesionales de la misma. Este anexo debe ser firmado por un tutor en la empresa, un tutor académico de la UCM y el propio alumno. Para la gestión del mismo será necesario ponerse en contacto con el/la coordinador/a de la titulación quien informará sobre las ofertas y adjudicación de las prácticas y gestionará la firma del anexo por las tres partes.

El protocolo de asignación deberá pasar por la plataforma GIPE de gestión, por lo que es altamente recomendable darse de alta al inicio de curso en la modalidad de prácticas curriculares. Una vez acordada la práctica y firmado el anexo, el/la coordinador/a lo entregará a la Vicedecana de Movilidad y Prácticas, quien lo remitirá a Secretaría de Alumnos para proceder a la matrícula.

Los alumnos deberán matricular al inicio de curso una asignatura optativa adicional de segundo cuatrimestre para poder finalizar el máster en caso de que no sea posible la asignación de una oferta de prácticas. Una vez conformado el anexo del estudiante se estudiará la modificación de la matrícula de la asignatura optativa, intercambiándola por la de Prácticas en Empresa.



Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas

curso 2018-19

Ficha de la asignatura:	Trabajo Fin de Máster			Código	609240
Materia:	Trabajo Fin de Máster	Módulo:	Trabajo Fin de Máster		
Carácter:	Obligatoria	Curso:	1º	Semestre:	2º

	Total	Teóricas	Prácticas	Laboratorio
Horas presenciales	150		150	

Profesor/a Coordinador/a:	Enrique San Andrés Serrano			Dpto:	EMFTEL
	Despacho:	205	e-mail	esas@ucm.es	

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación)

- Evaluar las competencias del Máster, dando como resultados del aprendizaje los relacionados con el tema de trabajo concreto que realice cada estudiante.
- Estudiar en profundidad, analizar y desarrollar un tema concreto basándose en los contenidos y el nivel de las materias del Máster.
- Mostrar capacidad para aplicar las habilidades y competencias adquiridas durante los estudios del Máster a situaciones concretas y nuevas.
- Ser capaz de presentar un Proyecto con las implicaciones normativas, económicas y de gestión que garanticen su buen desarrollo y hacer una defensa oral de éste.

Competencias

CB6-10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG10, CG11, CE1, CE3, CE4, CE5, CE11, TFM

Resumen

El Trabajo Fin de Máster versará sobre un tema bien definido de interés para el estudiante dentro del ámbito de las tecnologías Electrónicas y/o Fotónicas y a un nivel que pueda ser abordado con los conocimientos y competencias del Máster. Un profesor tutor deberá aprobar el tema del trabajo y asesorar al estudiante en su realización.

Conocimientos previos necesarios

Los adquiridos durante el presente curso de máster

Metodología

Tutorías periódicas con el tutor para analizar el desarrollo del Trabajo Fin de Máster.

Evaluación

El alumno deberá elaborar una memoria que será evaluada por una Comisión. Dicha Comisión valorará la precisión, estructuración y presentación de la memoria del trabajo y su exposición y defensa oral. La Comisión de evaluación solicitará al profesor tutor un informe en el que valore el trabajo realizado por el estudiante.

Líneas de investigación

El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la realización de un trabajo individual y original de iniciación a la investigación bajo la dirección de alguno de los profesores del Máster. Se podrá desarrollar dicho Trabajo en otros centros o empresas, siempre y cuando el alumno lo solicite previamente a la Comisión Coordinadora del Máster y ésta dé su conformidad.

Los temas de investigación generales en que se realizarán los Trabajos serán:

- Diseño de circuitos integrados.
- Sistemas empotrados.
- Sistemas-en-Chip (SOC).
- Computación reconfigurable.
- Arquitectura de procesadores.
- Redes de sensores.
- Modelado y control.
- Robots autónomos.
- Visión por computador.
- Control inteligente.
- Implantación iónica.
- Pulverización catódica.
- Células solares de banda intermedia.
- Dieléctricos de alta permitividad.
- Determinación de campos electromagnéticos en medios biológicos.
- Efectos acumulados de la radiación en circuitos electrónicos (Daño por desplazamiento y por dosis ionizante).
- Fiabilidad de circuitos digitales frente a la radiactividad natural.
- Inducción de sucesos aislados en circuitos electrónicos por láser pulsado.
- Estudio de sensores de estado sólido para gases.
- Fotodetectores de alta velocidad y bajo ruido.
- Electrónica de alta frecuencia y alta fiabilidad.
- Láser y tecnología Láser.
- Formación y procesado de imágenes.
- Metrología óptica.

- Generación y caracterización de haces luminosos.
- Dispositivos y materiales fotónicos.
- Nanoóptica y microóptica.
- Óptica no lineal y ultrarrápida.
- Fotomateriales holográficos.
- Biofotónica.
- Óptica cuántica

Independientemente de la lista de temas anteriores, cualquier profesor del Máster podrá dirigir Trabajos de Fin de Máster. Se podrán además establecer contactos con investigadores de otros centros para la dirección de Trabajos.

Trabajos de Fin de Máster ofertados

Una vez comenzado el curso se publicará la lista de Trabajos fin de Máster ofertados.

5. Reconocimiento de Créditos

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento de Créditos en Grados y Másteres en la siguiente dirección web: <http://www.ucm.es/normativa>.

6. Coordinación y Control de Calidad del Máster

La Comisión Coordinadora del Máster, entre otras funciones, es la encargada de analizar y revisar tanto la planificación de las enseñanzas del título como la ordenación temporal de los diferentes módulos y materias. Esta comisión está constituida por dos profesores de cada uno de los tres Departamentos que participan en la Docencia del Master (Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica, Arquitectura de Computadores y Automática y Óptica).

La composición de la Comisión Coordinadora es la siguiente:

- D. Enrique San Andrés Serrano (Coordinador del Máster)
Dpto. de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica.
Despacho 205.0 (3ª planta, módulo central).
Tfno: 91 394 4533. E-mail: esas@ucm.es
- José Luis Imaña Pascual
Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
- Luis Miguel Sánchez Brea Dpto. Óptica
- Germán González Díaz
Dpto. de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica
- José Antonio López Orozco
Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
- Dña. M^a Cruz Navarrete Fernández
Dpto. Óptica

El Sistema de garantía interna de calidad del Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas se puede encontrar en la siguiente dirección web: <http://fisicas.ucm.es/estudios/2017-18/master-electronicayfotonica-estudios-sgc>.

7. Cuadros Horarios

1º SEMESTRE		Aula S3.1			
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
09:00-09:30			DF		
09:30-10:00		DCI		MEP	
10:00-10:30			PNSIC		
10:30-11:00		POyDSI		POyDSI	
11:00-11:30			DCI		
11:30-12:00				DF	
12:00-12:30					
12:30-13:00		PNSIC	MEP		
13:00-13:30					
13:30-14:00					
14:00-14:30					
14:30-15:00				Lab. DCI	
15:00-15:30			Laboratorio PNSIC / MEP		
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30					
17:30-18:00					
18:00-18:30					

2º SEMESTRE		Aula S3.1			
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
09:00-09:30					
09:30-10:00	RyM		CE		
10:00-10:30					
10:30-11:00					
11:00-11:30	CE		RyM		
11:30-12:00					
12:00-12:30	LMO		LMO		
12:30-13:00					
13:00-13:30					
13:30-14:00					
14:00-14:30					
14:30-15:00	Laboratorio RyM / CE		Laboratorio RyM / CE		
15:00-15:30					
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00					

*Los laboratorios de cada asignatura tendrán una presencialidad total de 10 h.

8. Calendario Académico

Periodos de clases y exámenes	
Clases Primer Semestre:	del 12 de septiembre al 20 de diciembre de 2018
Exámenes Primer Semestre (enero):	del 8 al 29 de enero de 2019
Clases Segundo Semestre:	del 30 de enero al 11 de abril de 2019 y del 23 de abril al 20 de mayo de 2019
Exámenes Segundo Semestre (mayo-junio):	del 21 de mayo al 12 de junio de 2019
Exámenes Segunda Convocatoria (junio-julio)	Del 24 de junio al 10 de julio de 2019

Nótese que cada ficha indica el número de horas de que consta la asignatura, por lo que en algunas el final de las clases podría ser anterior al final del periodo lectivo.

Festividades y días no lectivos	
12 de octubre	Fiesta Nacional
1 de noviembre	Festividad de Todos los Santos
9 de noviembre	Madrid, festividad de La Almudena
12 de noviembre	San Alberto Magno
6 de diciembre	Día de la Constitución Española
7 de diciembre	Declarado por UCM día no lectivo
28 de enero	Santo Tomás de Aquino
1 de mayo	Día del Trabajo
2 de mayo	Festividad Comunidad de Madrid
15 de mayo	Madrid, festividad de San Isidro
Del 21 de diciembre al 7 de enero	Vacaciones de Navidad
Del 12 al 22 de abril	Vacaciones de Semana Santa
Del 22 de julio al 31 de agosto	Vacaciones de Verano



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Calendario Académico del Curso 2018/2019

2018

Septiembre							
L	M	X	J	V	S	D	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	

Octubre							
L	M	X	J	V	S	D	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

Noviembre							
L	M	X	J	V	S	D	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30			

2019

Diciembre							
L	M	X	J	V	S	D	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31							

Enero							
L	M	X	J	V	S	D	
		1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

Febrero							
L	M	X	J	V	S	D	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28				

Marzo							
L	M	X	J	V	S	D	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

Abril							
L	M	X	J	V	S	D	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30						

Mayo							
L	M	X	J	V	S	D	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

Junio							
L	M	X	J	V	S	D	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	

Julio							
L	M	X	J	V	S	D	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

Agosto							
L	M	X	J	V	S	D	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

12/9/2018 Inicio clases

28 Sto. Tomás de Aquino

12 S. Alberto Magno

Periodos de exámenes

Periodos no lectivos

y Fin plazo entrega actas

Exámenes parciales de 1º Grado en Física

/ Tribunales Trabajos Fin de Grado en Física / Ingenierías

Aprobado en Junta de Facultad de 13/03/2018

Aprobado en Junta de Facultad del 13-3-2018, y modificado en Junta de Facultad del 6-7-2018. Una vez que se publiquen en el BOE y en el BOCM las correspondientes normas sobre días festivos para el próximo año 2019, tanto de ámbito nacional, autonómico y local, se reflejarán en este calendario.

ANEXO. Enlaces de interés

A continuación se muestran algunos enlaces que pueden ser de utilidad para los alumnos de la titulación. La mayoría de ellos se pueden consultar en la página web de la secretaría de Físicas <https://fisicas.ucm.es/secretaria-de-estudiantes>.

También puede consultarse la normativa general de la UCM en los enlaces www.ucm.es/normativa, <https://www.ucm.es/estudiar> y <https://www.ucm.es/grado>.

Normas de matrícula y de permanencia

Normativa general de la UCM:

Instrucciones de gestión de la Matrícula (estudios oficiales de Grado y Máster)

<https://www.ucm.es/matricula-estudios-oficiales>

Anulación de matrícula <https://www.ucm.es/anulacion-de-matricula-1>

Tribunales de Compensación <https://fisicas.ucm.es/estudios-de-grado>

Normas de permanencia <https://www.ucm.es/permanencia-en-la-universidad->

Normativa específica de la Facultad de CC Físicas:

Alumnos de nuevo acceso <https://fisicas.ucm.es/matriculanuevoingreso>

Resto de alumnos <https://fisicas.ucm.es/matricula-resto-de-alumnos>

Reconocimiento de créditos <http://fisicas.ucm.es/reconocimiento-creditos-grado>

Dicho reconocimiento puede obtenerse por:

Realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la UCM (BOUC no.18 del 8/9/2016)

<http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2470.pdf>

Asignaturas superadas en otros estudios

<https://www.ucm.es/continuar-estudios-iniciados-en-el-extranjero>

Adaptación de los estudios de Licenciatura, a los de Grado en Física

Los procedimientos, normativa y tablas de equivalencia para alumnos que iniciaron sus estudios en la Licenciatura y desean continuarlos en el grado pueden consultarse en <https://fisicas.ucm.es/adaptaciones>